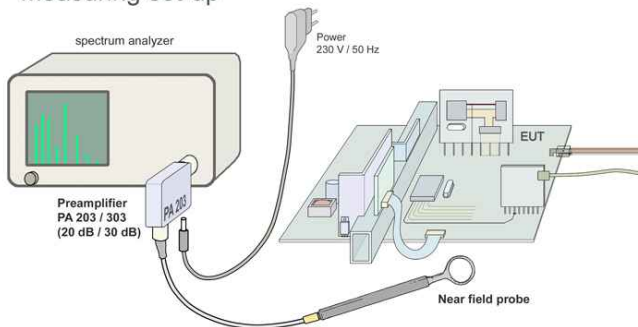


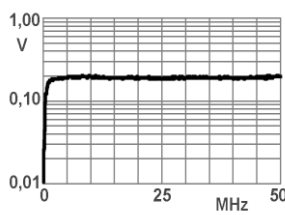
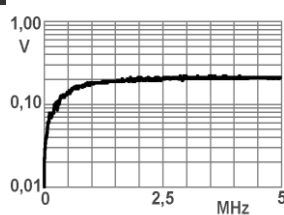
LF1低频近场磁场探头：7款可选，满足不同需求

测试频率范围：100KHz~50MHz

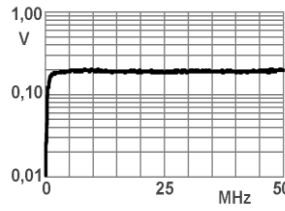
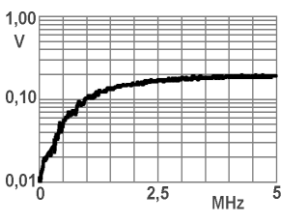
Measuring set-up



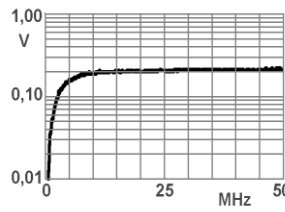
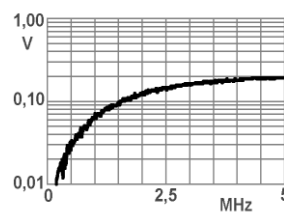
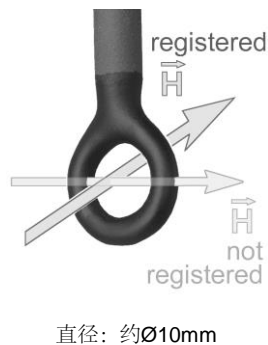
特性曲线：探头的输出电压（ 50Ω ，适合1A测量射频RF电流）



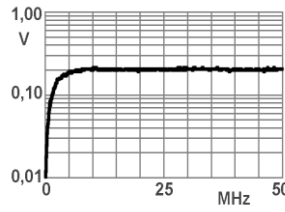
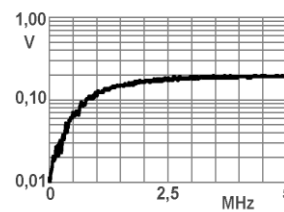
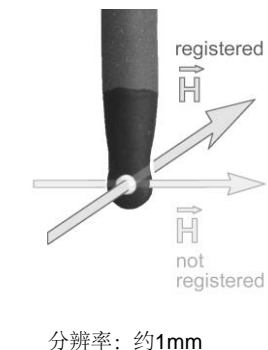
LF-R400磁场探头：因其直径（25mm）较大而具有很高的灵敏度，适合测量10cm范围内的集成电路板和设备。该探头检测到设备和组件中高频磁场的空间分布，并让用户得出相应干扰辐射的结果。



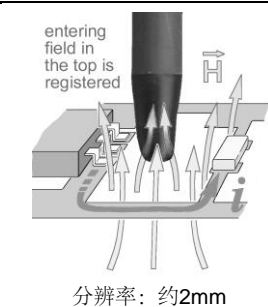
LF-R50近场探头：比LF-R400磁场探头具有较高的分辨率和较低的灵敏度，适合测量距离高到3厘米。通过检测场的分布和方向，可以准确定位干扰源，这样高分辨率的精确使用。该磁场探头适用于检测约3cm范围内的组装件、设备或电缆，会把较大的元件识别为干扰源。

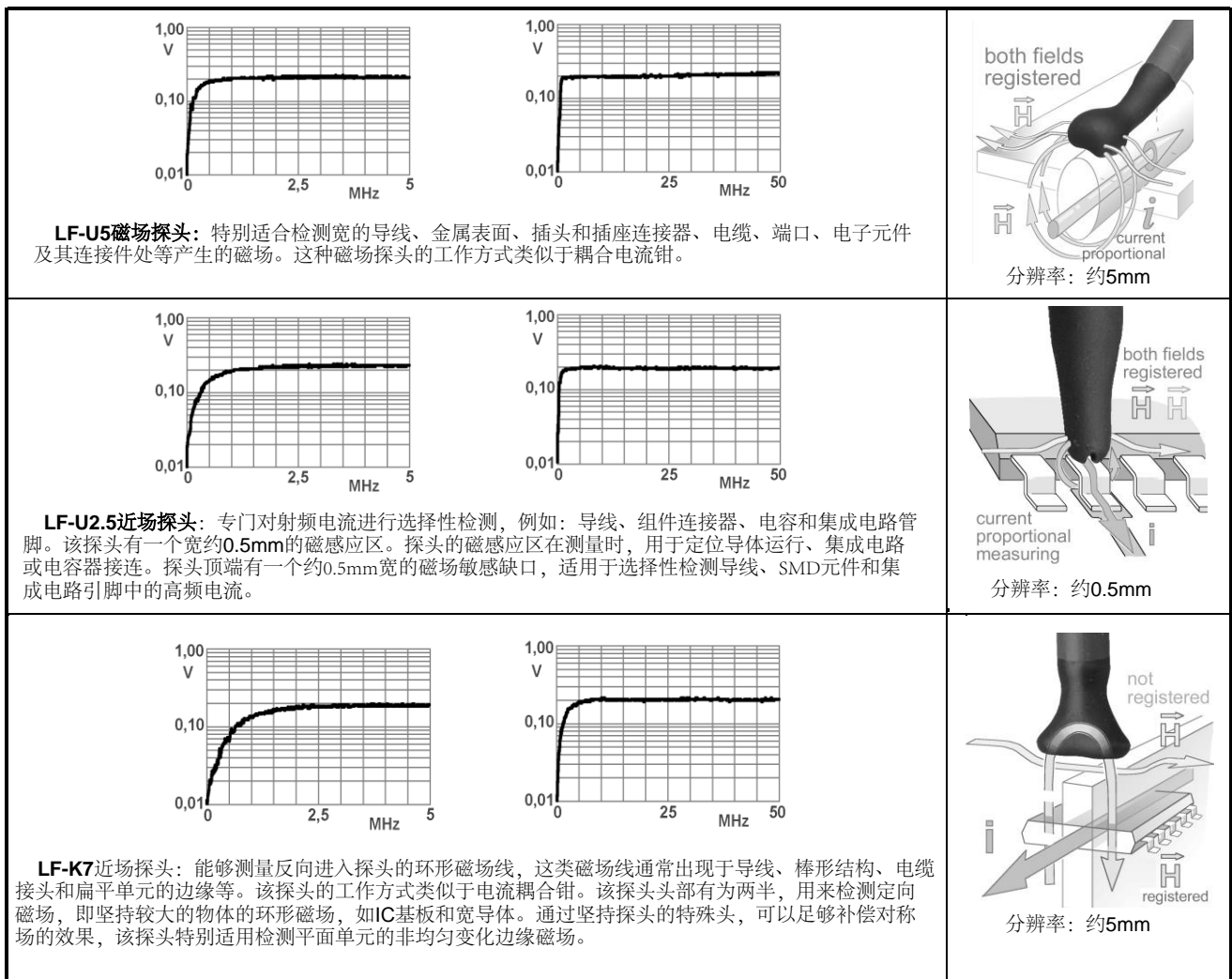


LF-R3近场探头：专门检测高几何分辨率的高频磁场，通过在被测器件周围移动探头，可以检测到其磁场方向和分布。该探头直接在组装件上高分辨率测量射频磁场，例如IC引脚和封装区、导线、旁路电容器和电磁兼容性（EMC）元件、供电系统区域等。




LF-B3无源磁场探头：专门用于检测印刷电路板的表面垂直发射磁场，是理想的研究电流回路工具。测量线圈相对垂直于探头柄。当探头竖直放置电路板上时，其测量线圈直接平放在电路板的表面上，由此就能够测量到印刷电路板表面上很难达到的一些位置，如开关调节器的大元件之间的位置。





近场探头用于研发过程中的干扰发射测量!

用于在研发阶段测量电子模块上的长波、中波和短波区的射频磁场。使用低频近场探头，可以逐步定位集成电路上的干扰放射源：首先使用大直径探头LF-R400从远距离探测模块的干扰放射情况，接下来再用更高分辨率的探头LF-B3、LF-U5和LF-U2.5对干扰源进行更精确的定位。采用这些探头可以测量单个引脚、较大元件和结构件。这些近场探头小巧轻便，并采用外皮电流衰减和电屏蔽设计。近场探头可连接到频谱分析仪或示波器的50Ω输入端。近场探头内部没有50Ω的终端阻抗。

 北京海洋兴业科技股份有限公司

北京市西三旗东黄平路 19 号龙旗广场 4 号楼(E座)906 室

电话：010-62176775 62178811 62176785

企业 QQ：800057747

企业官网：www.hyxyyq.com

邮编：100096

传真：010-62176619

邮箱：info.oi@oitek.com.cn

购线网：www.gooxian.net



扫描二维码关注我们
查找微信企业号：海洋仪器